

## 平成22年度（2010年度）第1回 電界計測に基づく非破壊評価応用研究会

本年度第1回研究会を下記にて開催いたします。今回は3件の講演を予定致しておりますので、奮ってご参加お願い申し上げます。

### 記

1. 日 時： 2010年7月9日（金） 14：00～16：40
2. 場 所： （社）日本非破壊検査協会 B・C会議室  
（会場案内図は当協会ホームページを参照）
3. 議 題
  - (1) 主査挨拶 日立建機（株） 山本 弘
  - (2) 講演  
「マイクロ波反射法による欠陥の検出と評価」  
名古屋大学大学院工学研究科 細井 厚志  
「現場における超音波法及び電位差法」  
東電工業（株）検査技術センター 増田 尚元  
「アレイセンサによる渦電流検査技術」  
（株）日立製作所 エネルギー・環境システム研究所 藤間 正博
  - (3) その他  
次回の研究会について
4. 参加要領：研究会への参加は無料です。今回は、交流会を計画いたしておりますので、研究会及び交流会への出席を7月5日（月）までに、以下に連絡いただきますようお願い申し上げます。
5. 問い合わせ先：（社）日本非破壊検査協会 学術課 担当：岡  
Tel:03-5821-5105 Fax:03-3863-6524  
E-mail:oka@jsndi.or.jp

※都合により、予告しました内容から若干の変更をすることがあります。また、交流会（交流会は参加実費(5,000円程度)を当日徴収させていただきます）を研究会終了後、別会場にて計画いたしております。

以上